JP1140855

Publication Title:

SHADING INSPECTION SYSTEM USING TEST CHART

Abstract:

PURPOSE:To measure the evenness and the level of shading by a recorded picture by making a test chart have a pattern whose gradation is constant in a main scanning direction and varies from white to black in a subscanning direction.

CONSTITUTION: The pattern is formed on the test chart by being printed on wood free paper of being exposed on photographic paper. The pattern has the constant gradation in the main scanning direction X, and the density of it varies continuously or stepwise from white to black in the subscanning direction Y.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

① 特許出願公開

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-140855

@Int_Cl_4 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成1年(1989)6月2日 1/00 106 H 04 N C-7334-5C A - 7136 - 5C K - 6680 - 5C 1/40 101

69発明の名称 テストチャートによるシェーディング検査方式

> 願 昭62-298770 ②特

29出 願 昭62(1987)11月26日

砂発 明 者 Ħ 辺 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 勿出 願 人 東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 熊谷 雄太郎

17/00

朗 ЖH W.

/. 発明の名称

テストチャートによるシェーディング検査方

2 特許請求の範囲

ラインセンサにより二次元画情報を脱み取るス キャナのシェーディングの検査方法において、主 走査方向には一定の階調で、副走査方向には白か **ら無へ変化する階調のパタンを有することを特徴** とするテストチャートによるシエーディング検査 方式。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本希明は、テストチャートに関し、特に、ライ ンセンサにより二次元画情報を睨み取るス中ヤナ を有するファクシミリ、仮写檢、その他類似袋似 のシェーディングの役査方式に関する。

従来の技術

従来、この私のスキャナのシェーディングの検 査はスキャナからのは気信号をオシロスコープ等 で劇定する方法がとられていた。

発明が解决しよりとする問題点

上述した従米のスキャナのシェーディングの検 査方法によれば、スキヤナの電気信号を側定器に より測定するので、特定な測定器が必要となる欠 点があり、また側定端子を露出させるために、ス キャナのカバーを分解する等。検査に多大な工数 を要するという欠点がある。

本発明は従来の上記與物に鑑みてたされたもの であり、従つて本発明の目的は、従来の技術に内 在する上配储欠点を解消することを可能としたシ エーディングの新規な検査方式を提供することに ある。

間頃点を解決するための手段

上記目的を遊びする為に、本発明に係るテスト チャートによるシエーデイング検査方式は、ライ ンセンサにより二次元画内報を脱み取るスキャナ と、主走在方向には一定の階調で、即走在方向に は白から黒へ変化する階調のパタンをもつことを 特徴とするテストチャートとを有している。

奥施例

次に、本発明をその好ましい一段施例について 図面を参照して具体的に説明する。

野/図は本発明に係るテストチャートを示す図である。テストチャートには、上質紙に印刷さたは印画紙に似光により図に示すようなパタンが描かれている。このパタンは図に示す主走査方向とには一定の防調をもち、即走査方向とには違続的あるいは段階的に白から無へ設度が変化する。

第1図は本発明に係る検査方式の対象となるスキャナの低略构成図である。

第2図を参照するに、原稿!はフィードローラ 対2、Jにより矢印Aの方向へ送られる。原稿! は硫み取りライン4で照明音』により光を照射され、レンズ6によりラインセンサ ? に縮小段影され、ライセンサ ? は原稿!の画伯号を画伯号処理 回路 8 に対して発生する。画伯号処理回路 8 は、 ラインセンサ ? を一定のタイミングで巡勘して主 走査を行うとともに、フィードローラ対 2。 また、 一定のタイミングで巡勘して の走査を行う。 また、

グ信号波形は左右の部分が白点閾値 A を下まわつているために、記録値は主走査方向左右の部分が 黒となり再現性は良くない。

第6図(a), (b)は、中央部の信号レベルが低くなるようなシェーディング調瓷がされている場合のシェーディング破形と記録画を示す。シェーディング信号波形は中央部分が白黒閾値 A を下まわつているために、記録画は中央部が黒となり再現性は良くない。

第1図(a)、(b)に本発明のテストチャートを、第 1図に示すシェーディング調整がされている場合 の記録画を示す。シェーディングは平坦で信号レベルも適正なので、配録画はほぼ原稿の中間の優 度で白黒が切り替る。

第8図(a)、(b) に本発明のテストチャートを、第4図に示すシェーディング調整がされている場合の記録画を示す。シェーディングは平坦であるが、信号レベルが低いので、配録画の白鳥切替り点は第7図に比較して白側に寄つている。

男 P 図(a), (b) に本発明のテストチャートを、第

画伯号処理回路 8 で適当な処理を施された画信号はブリンタッに送られ、ブリンタッにより原和 / と相同な記録画が得られる。

期 J 図~期 6 図 に 白色 原 桁を 配 み取 つ た 場合 に ラインセンサにより 得られる シェーディング 伯号 彼形の 例と それぞれの 場合の 配 録 値を示す。

第 J 図 (a)、 (b) は、正常なシェーディング信号破形と、記録画を示す。 第 J 図 (a) のシェーディング信号放形は白 A 関値レベル A を完全に越えるようにシェーディング調整がなされているために、 報 J 図 (b) の記録画は白色原稿を良好に再現する。

第4図(a)、(b)は、全体の信号レベルが低くなるようなシェーディング関係がされている場合のシェーディング放形と配録画を示す。シェーディング信号波形は白黒関値レベルAを下まわつているために、配録画は全黒となり白色原稿の再現性はない。

男 s 凶(a), (b)は、左右の倡号レベルが低くなるようなシエーディング調整がされている場合のシエーディング波形と記録画を示す。シエーディン

1 図に示すシェーディング調整がされている場合 の記録画を示す。シェーディングは両端が落ち込 んでいるので記録画は第9 図(b)のようになる。

第10凶(a)、(b)に本発明のテストチャートを、第6凶に示すシェーディング調整がされている場合の記録画を示す。シェーディングは中央が落ち込んでいるので、記録画は第10凶(b)のようになる。

発明の幼祭

以上祝明したように、本始明によれば、主走後方向には一定の婚調で、副走査方向には白から県に変化する階調のパタンを有するテストチャートをスキャナで統み取り、配録画を得ることで、側定器によることなく、配録画でシエーディングの平坦性、レベルを測定することができる。

4 図面の簡単な説明

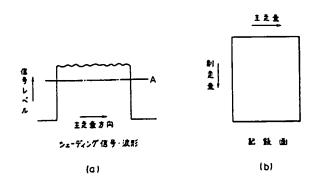
期/図は本発明に係るテストチャートのパタン外観図、第2図は本発明の被検査対象となるスキャナの断面概略図、第3図(a)、(b)~第6図(a)、(b) は他々のシェーディング調整時の信号破形と白色 原稿記録画を示す図、第7図(a)、(b)~第10図(a)、

特開平1-140855(3)

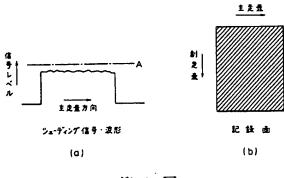
(b) は種々のシェーディング調整時における本発明に係るテストチャートの記録画を示す図である。 / … 原高、 2 、 3 … フィードローラ対、 4 … 競 み取りライン、 5 … 照明官、 6 … レンズ、 7 … 9 インセンサ、 8 … 画信号処理回路、 9 … ブリンタ

特許出顧人 日本電気株式会社

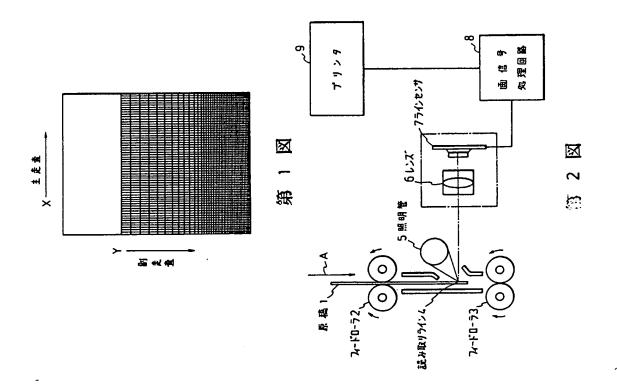
代 理 人 弁理士 和 谷 雄太郎

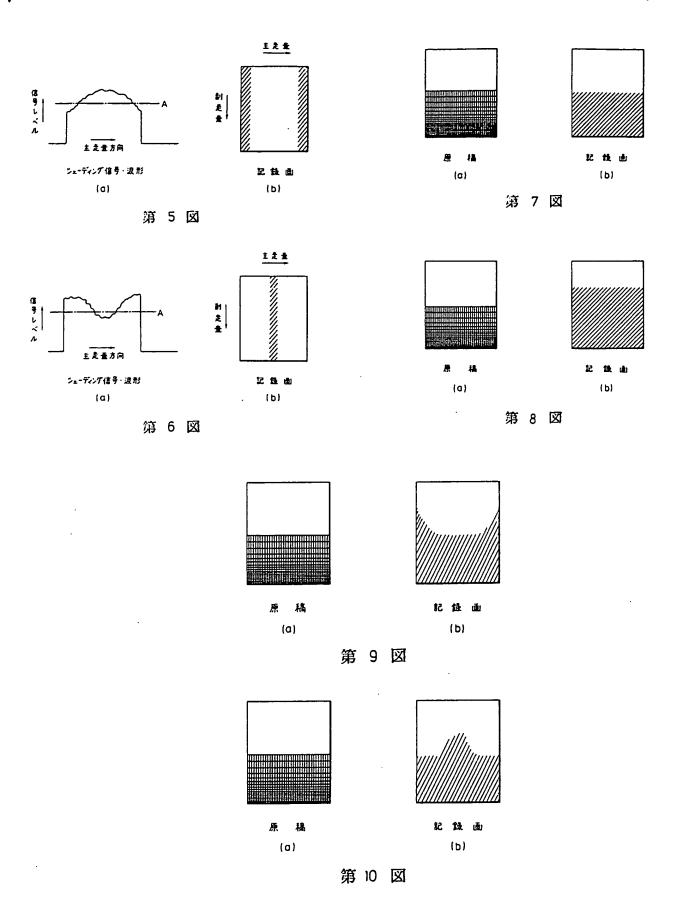


第 3 図



第 4 図





-268-